民生用RC-IGBTチップ技術

高橋徹雄* 吉田拓弥**

RC – IGBT Chip Technology for White – goods Application Tetsuo Takahashi, Takuya Yoshida

要 旨

世界的な地球環境保護への意識の高まりから,省エネル ギー化のキーとなるパワーデバイスの低損失化が,自動車 向け,産業向け用途等,様々な分野で急速に進んでいる。

エアコン,洗濯機,冷蔵庫などの白物家電に使用される 民生用パワーデバイスにも同様に低損失化が求められてお り,加えて小型化に対しても強い要求がある。

三菱電機では民生用のパワーデバイスとしてDIPIPM を製品化しており、2013年には"超小型DIPIPM Ver. 6" を展開し、アジア市場を中心に多くのインバータ機器に 採用されてきた。2015年には欧米の低容量市場をター ゲットに、さらにパッケージサイズを30%低減させた "SLIMDIPシリーズ"の製品をリリースしている。 このSLIMDIPシリーズにはパッケージの小型化のため, 三菱電機の第2世代RC-IGBT(Reverse Conducting Insulated Gate Bipolar Transistor)を採用している。RC-IGBTはIGBTとFWD(Free Wheeling Diode)を一つのチップ上に形成したもので, 従来のIGBTとFWDを独立に配置していた構造に対し, フレーム上に占めるチップ面積を大幅に低減することができる。

第2世代RC-IGBTでは三菱電機独自のIGBTの基板薄 厚化技術の適用に加え,FWD特性の改善構造と熱抵抗低 減を考慮したレイアウト設計によって,前世代に対して約 1/3の損失,チップサイズで約1/2を実現した。



第2世代RC-IGBTの構造と特長

第2世代RC-IGBTは三菱電機の7世代薄厚IGBTをベースにした構造であり、用途に合わせて、①IGBTとFWDの領域を最適化するととも に、②FWD構造を改善し、③IGBTとFWDのレイアウトを見直すことでFWD部分の損失特性改善と放熱性を改善している。さらに、④最新の 基板薄厚化技術の適用と、⑤ライフタイム制御の最適化を行うことで、総合的な損失特性の改善とコストのバランスの改善を図っている。

1. まえがき

今日.パワーデバイスは産業用機器.電気自動車.及 び、エアコン、冷蔵庫などの民生用機器など様々な機器に 用いられており、省エネルギー化の流れからさらに裾野に 広がりを見せている。現在の主力パワーデバイスの多くに はIGBTとFWDが搭載されており、数A~数千A、数百V から数千Vまで様々な電流・電圧定格を実現し、さらに高 性能化が進んでいる。

この高性能化の流れの一つの方向に、IGBTとFWDを 一つの構造に統合したRC-IGBTがある。

RC-IGBTは電流の流れる向きが異なるIGBTとFWD の両方の性能を同時に満たす必要があり、技術上のハード ルが高いデバイスであるが,反面,チップサイズを低減で きるので、最新のパワーモジュールの小型化・省エネル ギー化のキーデバイスとなっている。

本稿では、三菱電機の最新の技術を用いて大幅に特性を 改善した民生用の第2世代RC-IGBTについて述べる⁽¹⁾。

2. 民生用RC-IGBTの構造と技術

2.1 RC-IGBTの基本構造

RC-IGBTは先に述べたとおり、IGBTとFWDを一つ のチップ上に形成した構造を持つ。IGBTの領域では、表 面にMOS(Metal Oxide Semiconductor)ゲート構造が形 成され、裏面部分にp型のコレクタ層が形成されている。 FWDの領域では表面部分にp型のアノード層が、裏面部 分にn⁺カソード層が形成されている。この二つの領域が 動作のタイミングによってIGBT又はFWDの動作を行う ことで、従来は2チップ必要であった機能を1チップで実 現している。

反面、技術的なハードルとしてIGBTとFWDの特性を 別々に設計・最適化することが難しく、個別の性能をそれ ぞれ追求するとコストが急激に増大する。

次節では、性能向上とコスト増大抑制を両立させるため に民生用RC-IGBTに適用した技術について述べる。

2.2 RC-IGBTの構造と技術

表1に最新の第2世代RC-IGBTに適用した技術を示す。 2.2.1 FWD領域面積比率の最適化

第一の技術項目のFWD領域の面積比率は、IGBTとFWD のそれぞれの動作時の損失に影響する最も重要なパラメー

农T. 第2世代RU-IGDIの適用投附	
適用技術	目的
FWD領域面積比率の最適化	低損失化
FWD構造の見直し	V _F -リカバリーのトレードオフを改善
IGBTとFWDのレイアウト改善	FWD放熱最適化
ウェーハ厚みの薄厚化	7世代プロセスを用い損失を改善
ライフタイム制御なしの製造方法 (アプリケーションによって選択)	特性ばらつき改善とコスト削減

タの一つである。図1は一例として順電圧降下(VF)と逆 回復電流(Irr)のFWD面積比率依存性を示したものである。

図1のとおりVFとIrrはトレードオフ関係にあり、同時 に低減できないことを示しており、この他にも複数の特性 がトレードオフの関係になっている。このため、アプリ ケーションに合わせて総合的な損失が最小になるような面 積比率の最適化が必要であり, FWD比率を低めに設定し ている。

2.2.2 FWD構造の見直し

一般にFWD構造は先に述べたように順電圧降下特性と 逆回復(リカバリー)特性を考慮して最適化する必要がある。 第2世代RC-IGBTでは構造的にはアノード接合部分で高 濃度部分の影響を避けるとともに、一部に電流集中しない ようにして逆回復電流を増加させない工夫を行っている。 さらに、順電圧降下が急激に増大することを避ける工夫も しており、FWDの特性を向上させている。

2.2.3 IGBTとFWDのレイアウト改善

動作時のチップの温度上昇が大きいと、放熱性やパワー サイクルなどの耐量の面から使用できる電流・電圧範囲が 狭くなる。このため、できる限りチップの内部で熱を分散 させるレイアウトを適用した。図2はIGBTとFWDのレ イアウトのイメージ図である。面積比率が比較的小さく、



図2. IGBTとFWDのレイアウトイメージ図



電流集中するFWD領域を細かく分割する設計にすること で、周辺のIGBT部分に熱が分散されやすくなり、FWD の局所的な温度上昇を緩和することができる。

ただし、FWDの領域を細かくすることで逆にFWDの I-V特性のスナップバック発生など悪化する特性も存在す るため、最終的にバランスを取ったレイアウト設計をして いる。図3はFWD面積比率を等しくした構造で、FWD のサイズと逆回復電流(Irr)とサージ順電流(IFSM)の依存性 を表したものである。図3からサイズを最適化することで 損失に影響するIrrには大きな影響を与えずに、FWDの通 電能力の指標であるIFSMを大幅に改善できることが分かる。

FWD領域の最適な分割によって、第2世代のRC-IGBT ではFWDの放熱性が大きく改善している。

2.2.4 ウェーハ厚みの薄厚化

ウェーハ厚みの薄厚化によって素子の総合的な損失を最 小化する。三菱電機ではウェーハを極薄に加工する7世 代IGBTプロセスを用いた"CSTBT⁽²⁾"を民生用の超小型 DIPIPM Ver.6に適用しており、民生用RC-IGBTにも この技術を適用している。これによって、大幅に特性を改 善している。

2.2.5 ライフタイム制御なしの製造方法

ライフタイム制御を行わない製造方法を適用できるよう にし、コスト削減とばらつき低減を図った。総合的な特性 改善によってキャリア周波数の広い範囲でライフタイム制 御なしの構造を適用しており、高速寄りの部分をライフタ イム制御ありの構造を投入することで、様々な民生用途に 対応している。

3. 民生用RC-IGBTの特性

3.1 チップ特性

次に,先に述べた新構造を適用した第2世代600V RC-IGBTの特性について述べる。第2世代RC-IGBTは前世 代の構造に対して,大幅に特性を改善している。

図4は同一電流密度で比較したIGBT動作時のコレク タ-エミッタ間飽和電圧(VCEsat)とターンオフ損失(Eoff)の トレードオフ特性について示したものである。三菱電機



の前世代RC-IGBT⁽³⁾と比較して、V_{CEsat}は0.54V, E_{off}は 0.35mJ低減することに成功している。

図5は同一電流密度で比較したFWD動作時の順電圧 降下(VF)と、リカバリー損失(Err)のトレードオフ関係に ついて示したものである。FWD特性に関しては、VFは 0.48V低下、Errは0.12mJ低減している。

図6は総合的な損失低減の指標として、チップの有効面 積で規格化した製品のインバータ損失(Tj=125 \mathbb{C} , fc= 5kHz)を比較した図である。従来の構造と比較して、最 新の構造では約1/3に低減している。







図8. 超小型DIPIPMとSLIMDIPの外形比較

3.2 製品特性

先に述べたとおり、第2世代RC-IGBTでは特性を大幅 に改善しており、これを搭載した"SLIMDIPシリーズ"で もモジュールサイズの大幅なシュリンクを実現している⁽⁴⁾。 **図7**はIGBTとFWDを別々に搭載した超小型DIPIPM と同電流定格のSLIMDIPそれぞれのインバータ損失比 (Tj = 125℃, fc = 5 kHz)と、搭載されているチップが占 める面積比を示す。SLIMDIPシリーズは低~中速域でほ ぼ超小型DIPIPMシリーズの製品と同程度のインバータ損 失を実現しているが、モジュール内でチップが占める領域 は超小型DIPIPMに比較して、約半分にまで縮小している。 これによって、パワーモジュールとしては約30%の小型 化を実現している(**図8**)。

4. む す び

三菱電機で民生用途として開発した600V RC-IGBTは, 前世代に比べて損失で約1/3, チップサイズで約1/2への シュリンクを実現し, これによってパッケージを30%小 型化したSLIMDIPの製品化を実現した。

現在,この技術を耐圧クラスや用途の異なる製品に適用 することを検討するともに,さらに特性を改善させた第3世 代RC-IGBTを開発中である。

これらの技術開発と製品化によって,パワーエレクトロ ニクスの発展と省エネルギー社会の実現に貢献する。

参考文献

- Yoshida, T., et al.: The second-generation 600V RC-IGBT with optimized FWD, IEEE. ISPSD, 159~162 (2016)
- (2) 鈴木健司, ほか:高性能・高破壊耐量第7世代パワーチップ技術, 三菱電機技報, 88, No.5, 281~284 (2014)
- (3) 高橋英樹, ほか:モータ制御用RC-IGBT, 三菱電機 技報, 81, No.5, 313~316 (2007)
- (4) 柴田祥吾, ほか: RC-IGBT搭載パワーモジュール
 "SLIMDIPシリーズ", 三菱電機技報, 90, No.5, 307~310 (2016)